



深圳市富满电子集团股份有限公司
SHEN ZHEN FINE MAD ELECTRONICS GROUP CO., LTD.

2302(文件编号: S&CIC0799)

20V N 沟道增强型 MOS 场效应管

$V_{DS} = 20V$

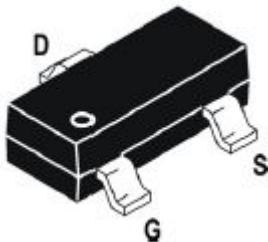
$R_{DS(ON)}$, $V_{GS} @ 2.5V$, $I_{DS} @ 2.0A = 50m\Omega @ TYP$

$R_{DS(ON)}$, $V_{GS} @ 4.5V$, $I_{DS} @ 2.8A = 40m\Omega @ TYP$

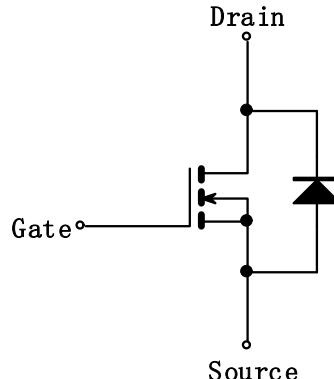
特点

- 高级的加工技术
- 极低的导通电阻高密度的单元设计

SOT-23



内部结构示意图



最大额定值和热特性 ($T_A=25^\circ C$, 除非另有说明)

参数	符号	值	单位
漏源电压	V_{DS}	20	V
栅源电压	V_{GS}	± 8	
漏极电流	I_D	2.3	A
漏极脉冲电流	I_{DM}	8	
最大功耗	$T_A=25^\circ C$	1.25	W
		0.8	
工作结温和存储温度范围	T_J, T_{stg}	-55 to 150	°C
结环热阻 (PCB 安装)	$R_{\theta JA}$	140	°C/W

注: 重复性极限值: 脉冲宽度由最高结温限制。



电特性

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
静电						
漏源击穿电压	BV_{DSS}	$V_{GS} = 0V, I_D = 250\mu A$	20	--	--	V
漏源电阻	$R_{DS(on)}$	$V_{GS} = 4.5V, I_D = 2.8A$	--	40.0	60.0	$m\Omega$
		$V_{GS} = 2.5V, I_D = 2.0A$	--	50.0	115.0	
		$V_{GS} = 1.8V, I_D = 2.0A$	--	80.0	130.0	
栅极阈值电压	$V_{GS(th)}$	$V_{DS} = V_{GS}, I_D = 250\mu A$	0.6	--	1.2	V
栅源短路时, 漏极电流	I_{DSS}	$V_{DS} = 20V, V_{GS} = 0V$	--	--	1	μA
漏极短路时截止栅电流	I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 8V, I_{DS}=0\mu A$	--	--	± 100	nA
动态						
总栅极电荷	Q_g	$V_{DS} = 10V, I_D = 3.6A$ $V_{GS} = 4.5V$	--	4.5	5.85	nC
栅源电荷	Q_{gs}		--	0.83	1.08	
栅漏电荷	Q_{gd}		--	1.18	1.53	
延迟时间 (On)	$t_{d(on)}$	$V_{DD} = 15V, R_L = 5.5\Omega$ $I_D = 1A, V_{GEN} = 4.5V$ $R_G = 6\Omega$	--	11.24	22.48	ns
上升时间 (On)	t_r		--	3.48	6.96	
延迟时间 (Off)	$t_{d(off)}$		--	19.64	39.28	
下降时间 (Off)	t_f		--	4.4	8.8	
输入电容	C_{iss}	$V_{DS} = 10V, V_{GS} = 0V$ $f=1.0MHz$	--	456.41	--	pF
输出电容	C_{oss}		--	86.81	--	
反向传输电容	C_{rss}		--	58.89	--	
漏源二极管						
二极管最大正向电流	I_S	--	--	--	1.6	A
二极管正向电压	V_{SD}	$I_S = 1.6A, V_{GS} = 0V$	--	--	1.2	V

注: 脉冲测试: 脉冲宽度 $\leq 300\mu s$, 占空比 $\leq 2\%$

